УДК 621.941.001.57

В. Сабадош, И. Ризак, О.Чугай, В. Ризак

# Вычисление плотности фононных состояний кристаллов Sn<sub>2</sub>P<sub>2</sub>S(Se)<sub>6</sub> с температурной зависимостью теплоемкости с помощью параллельной MPI-программы

Ужгородский национальный университет, Национальный аэрокосмический университет им. Н.Е. жуковского «ХАИ»

С помощью разработанной MPI-программы, которая базируется на использовании метода регуляризации, рассчитана плотность фононных состояний для кристаллов Sn<sub>2</sub>P<sub>2</sub>S<sub>6</sub> и Sn<sub>2</sub>P<sub>2</sub>Se<sub>6</sub> с температурной зависимости теплоемкости. Найденные плотности фононных состояний кристаллов Sn<sub>2</sub>P<sub>2</sub>S<sub>6</sub> и Sn<sub>2</sub>P<sub>2</sub>Se<sub>6</sub> находятся в хорошем согласовании с результатами исследования методом неупругого некогерентного рассеянии нейтронов. *Ключевые слова:* халькогениды, сегнетоэлектрики, теплоемкость кристалла, кластерный метод, фазовый переход, форма кластера, размер кластера.

#### Введение

конденсированного Важнейшей задачей физики состояния СЛУЖИТ исследование энергетических спектров твердых тел, в частности фононных спектров кристалла. Одной из основных функциональных зависимостей, характеризующих фононы в кристалле, является плотность фононных состояний (ΠΦC)  $g(\omega)$ , определяющая долю  $g(\omega)d\omega$ общего числа фононов, приходящихся на интервале частот от  $\omega$  до  $\omega + d\omega$  [1]. Для ряда задач физики твердого тела полезно знать хотя бы примерный вид функции g(  $\omega$  ), от структуры которой зависят многие свойства кристалла.

Прямое экспериментальное определение ПФС кристалла является в настоящее время трудоемкой, а для многих объектов и невыполнимой задачей. Так, эксперимент для определения ПФС требует использования ядерного реактора и является длительным и дорогостоящим. Этот факт делает привлекательной попытку реконструировать ПФС Бозе-системы по термодинамическим функциям, в частности с температурной зависимостью теплоемкости C(T). Для системы невзаимодействующих фононов плотность состояний  $g(\omega)$  связана с теплоемкостью C(T) интегральным уравнениям Фредгольма первого рода [2]:

 $A \mathbf{r} - \mathbf{v}$ 

$$3rNk\int_{a}^{b} g(\omega)K(T,\omega)d\omega = C(T), \ c \le T \le d,$$
(1)

где  $g(\omega)$  – ПФС,  $K(T,\omega) = \left(\frac{h\omega/2kT}{sh(h\omega/2kT)}\right)^2$ ;  $K(t,\omega) = -\hbar$  – постоянная

Планка; k – постоянная Больцмана; r – число атомов в элементарной ячейке, N – число Авогадро. Интегрирование ведется на интервале [a,b], где функция

*g*(*ω*) принимает ненулевые значения. Даная задача является некорректно поставленной.

В работе [3] на основании метода регуляризации предложен и обоснован метод решения, который позволяет, как показали расчеты на примере германия и платины, найти тонкую структуру искомой функции ПФС.

Все расчеты в работе [3] проводились для классических кристаллов, в которых отсутствуют фазовые переходы. В данной работе ПФС вычислена для кристаллов *Sn*<sub>2</sub>*P*<sub>2</sub>*S*(*Se*)<sub>6</sub>, которые имеют фазовые переходы.

## Методика расчетов

Расчеты ПФС для кристаллов  $Sn_2P_2S(Se)_6$  проводились с помощью разработанной параллельной MPI программы, написанной на языке С, используя MPI – систему параллельного программирования с передачей сообщений, что позволяет создавать эффективные, надежные и портативные параллельные программы высокого уровня [4]. Входными данными для программы являются экспериментальные значения теплоемкости  $C_{\delta}(T)$ , среднеквадратическая погрешность  $\delta$ , а также количество узлов вычислительного кластера, которые будут использоваться для расчетов.

Данная программа использует для решения интегрального уравнения Фредгольма (1) метод регуляризации, описанный в работе [3], применяя выбор параметра регуляризации в соответствии с принципом невязки, т.е. находит параметр регуляризации из уравнения

$$\rho(\alpha) \equiv \left\| AA^* z_{\delta}^{\alpha} - y_{\delta} \right\|^2 - \delta^2 = 0, \qquad (2)$$

где  $\alpha$  – параметр регуляризации;  $\delta$  – погрешность правой части уравнения (1);  $A^*$  – оператор, сопряженный А.

В качестве стабилизирующего функционала используется стабилизатор

первого порядка, т.е. 
$$\|z\|^2 = \int_a^b (|z(s)|^2 + |z'(s)|^2) ds$$
.

Для нахождения решения уравнения (2) МРІ-программа использует метод золотого сечения [5] на интервале *α* ∈ *[* 0,1*]* .

На каждой итерации метода золотого сечения для вычисления значения функции  $\rho(\alpha)$  (2) при фиксированном  $\alpha$  программа вычисляет значение функции  $z_{\delta}^{\alpha}$ , решая для этого систему линейных алгебраических уравнений, которая аппроксимирует уравнения Эйлера (4) для функционала

$$M^{\alpha}[z] = \|AA^*z - y_{\delta}\|^{-} + \alpha \|z\|^{2}:$$

$$(AA^*)^{2} z_{\delta}^{\alpha} + \alpha z_{\delta}^{\alpha} = AA^* y_{\delta}$$
(3)

Для построения конечно-разностного аналога оператора А интегрального уравнения (1) мы использовали квадратурные формулы Симпсона. Для того, чтобы уменьшить погрешность при переходе к конечномерной аппроксимации, в данной работе размерность аппроксимации была выбрана довольно большой. Так, порядок системы уравнений в наших расчетах варьировался от 5000 до 10 000. Вычисление такой задачи даже для современных однопроцессорных

компьютеров является сложной задачей. Поэтому для вычисления решения системы линейных алгебраических уравнений Ax = Fданная программа использует параллельный алгоритм [4]. Согласно данному алгоритму исходная правых матрица коэффициентов AИ вектор частей Fразрезаны горизонтальными полосами, как показано на (рис. 1). Каждая полоса загружается в соответствующий узел кластера: нулевая полоса – в нулевой узел, первая – в первый узел и т.д., последняя полоса – в n узел. При прямом ходе матрица приводятся к треугольному виду последовательно по узлам кластера. Вначале к треугольному виду приводится строки в нулевом узле, при этом нулевой узел последовательно, строка за строкой, передает свои строки остальным узлам, начиная с первого, т.е. узлам с большими номерами, и т.д. Аналогично, начиная. последнего, последовательно ПО узлам С ПО номеру узла осуществляется обратный ход. После окончания обратного хода найденные значения с каждого узла, начиная с первого, передаются в нулевой узел, в котором вычисляются значения функции  $\rho(\alpha)$ . Решение уравнения (2) находится с точностью до  $0.000001\delta^2$ , т.е. программа заканчивает работу, если нашлось такое  $\alpha$ , при котором  $|\rho(\alpha)| \le 0.000001\delta^2$ .



Рис. 1. Схема параллельного алгоритма решения СЛАУ методом Гаусса

## Результаты расчетов и их обсуждение

Для проверки вычислительной эффективности MPI-программы сначала были проведены тестовые расчеты ПФС с "идеально" определенной теплоемкостью  $C_{u\partial ean}(T)$  (см. рис. 1), которую мы вычислили путем подставления в уравнение (1) ПФС кристалла  $Sn_2P_2S_6$ , которая была найдена методом неупругого некогерентного рассеяния нейтронов [6].

На рис. 2 и 3 показаны результаты МРІ-программы, когда порядок матрицы А равен 5000 и 10 000 соответственно. Здесь в качестве экспериментальных значений теплоемкости мы принимали значения  $C_{u\partial ean}(T)$ . Как видно, результаты вычисления ПФС, полученные по разработанной программе, хорошо согласуются с реальными при "идеально" определенной теплоемкости  $C_{u\partial ean}(T)$ . Отметим, что результаты расчетов, когда порядок матрицы равен 10 000, лучше согласуются с экспериментальными значениями ПФС. В этом случае значительно лучше видна тонкая структура ПФС. Как показали расчеты, при дальнейшем увеличении порядка матрицы уменьшение погрешности определение ПФС очень незначительно.



Рис. 2. Теплоемкость кристалла Sn<sub>2</sub>P<sub>2</sub>S<sub>6</sub>: 1 – экспериментальные значения C<sub>p</sub>(T); 2 – ab initio расчет в кластерном приближении (на вкладке ПФС кристалла Sn<sub>2</sub>P<sub>2</sub>S<sub>6</sub> –теплоемкость найденная методом неупругого некогерентного рассеяния нейтронов.); 3 – теплоемкость ("идеальные" значения теплоемкости), вычисленная с помощью ПФС



Рис. 3. ПФС для кристалла Sn<sub>2</sub>P<sub>2</sub>S<sub>6</sub>: 1– экспериментальная кривая 2 – результат вычисления ПФС с помощью MPI–программы (порядок матрицы равен 5000)

Следующим этапом было вычисление ПФС с помощью разработанной программы из реальных экспериментальных значений теплоемкости кристаллов  $Sn_2P_2S(Se)_6$  при постоянном давлении  $C_p(T)$ , относительная погрешность определения которых составляет 1%. Как видно из рис. 4, абсолютные значения экспериментально определенной теплоемкости  $Sn_2P_2S_6$   $C_p(T)$  [6] вдали от

фазового перехода хорошо согласуется с  $C_{u\partial ean}(T)$ . Для вычисления гармоничной составляющей  $C_v(T)$  с использовалась формула [7]

$$C_{v}(T) = C_{p}(T) - V\beta^{2}B_{T}T - \Delta C_{v}(T) - C_{v}^{ang}(T) - C_{el}(T), \qquad (4)$$

где *V* – экспериментальные значения молярного объема;  $\beta$  – изобарный коэффициент объемного термического расширения; *B*<sub>T</sub> – изотермический модуль всестороннего сжатия;

 $\Delta C_v(T)$  – погрешность приведения теплоемкости при постоянном объеме  $C_v(T)$ , которая соответствует объему V(T), до значений при фиксированном объеме V(0);  $C_v^{ang}(T)$  – ангармоническая составляющая теплоемкости кристалла при постоянном объеме;  $C_{el}(T)$  – электронная составляющая. Как показали наши расчеты, все эти составляющие при температурах (25–220*K*) не превышают в сумме 0.1%. С целью определения гармонического значения теплоемкости в окрестности фазового перехода проведены *ab initio* расчеты удельной теплоемкости кластера  $Sn_{56}P_{56}S_{168}$  с использованием программного комплекса GAMESS [8] и метода статистической термодинамики в приближении "жесткий ротатор – гармонический осциллятор". Методику расчета энергии и конструирования кластеров кристаллов  $Sn_2P_2S(Se)_6$  описано в работе [9]. Как



Рис. 4. ПФС для кристалла Sn<sub>2</sub>P<sub>2</sub>S<sub>6</sub>. 1– экспериментальная кривая; 2 – результат вычисления ПФС с помощью MPI–программы (порядок матрицы равен 10 000)

видно из рис. 1,  $C_{i\partial ean}(T)$  в интервале температур 200 – 400 К практически совпадает с теплоемкостью, которая рассчитана из первых принципов. Имеющиеся расхождения в значениях теплоемкости при низких температурах можно объяснить использованием кластерного приближения, а именно избыточной теплоемкостью кластера за счет дополнительного вклада поверхностных мод в фононный спектр кластера. Таким образом, в качестве  $C_{v}(T)$  взято экстраполированные данные  $C_{v}(T)$ , рассчитанные по формуле (6) при T<200K, а при T>200K – результаты ab initio расчетов. Аналогичная процедура конструирования  $C_{v}'(T)$  проведена и для  $Sn_2P_2Se_6$ .

На рис. 5 показаны результаты вычисления ПФС з  $C_v'(T)$  с помощью MPI - программы. Как видно, ПФС, рассчитанные по температурной зависимости теплоемкости  $C_v'(T)$  для кристаллов  $Sn_2P_2S_6$  и  $Sn_2P_2Se_6$ , хорошо воспроизводит основные характеристики ПФС.



Рис. 5. ПФС для кристаллов Sn<sub>2</sub>P<sub>2</sub>S(Se)<sub>6</sub>: 1 – эксперимент, 2 – результат вычисления MPI - программы ПФС

#### Выводы

Разработана параллельная МРІ-программа для вычисления ПФС с температурной зависимостью теплоемкости. Вычисленные ПФС и теплоемкость  $C_v(T)$ для кристаллов  $Sn_2P_2S_6$  и  $Sn_2P_2Se_6$  находятся в хорошем согласовании с результатами исследования методом неупругого некогерентного рассеяния нейтронов. Разработанный пакет программ можно применять для вычисления ПФС по температурной зависимости теплоемкости для конденсированных систем.

#### Благодарность

Авторы выражают благодарность член-корреспонденту НАН Украины Морозову А.А. и академику НАН Украины Сергиенко И.В. за содействие и помощь при проведении расчетов на кластере ИК НАН Украины

## Список литературы

- 1. Райсленд Дж. Физика фононов/ Дж. Райсленд М.: Мир, 1975.
- 2. Бетгер Х. Принципы динамической теории решетки/ Х. Бетгер. М.: Мир, 1986.
- 3. Коршунов В.А. Определение энергетического спектра Бозе системы по

термодинамическим функциям/ В.А. Коршунов, В.П. Танана// Журнал вычислительной математики и математической физики. – 1978.Т. 18. № 6,

- 4. Корнеев В.Д. Параллельное программирование в МРІ/ В.Д. Корнеев. Новосибирск: ИВМиМГ СО РАН, 2002.
- 5. Бахвалов Н.С. Численные методы/ Н.С. Бахвалов. М.: Наука, 1975.
- 6. Семак Д.Г. Фото-, термоструктурні перетворення халькогенідів / Д.Г. Семак В.М. Різак, І.М. Різак. Ужгород: Закарпаття, 1999.
- 7. Г.Лейбфрид. Теория ангармонических эффектов в кристаллах/ Г.Лейбфрид, В. Людвиг Иностр. лит., М.: 1963.
- M.W. Schmidt, K.K. Baldridge, J.A. Boatz, S.T. Elbert, M.S. Gordon, J.H. Jensen, S. Koseki, N. Matsunaga, K.A. Nguyen, T.L. Windus, M. Dupuis, J.A. Montgomery. General atomic and molecular electronic structure system// J. Comput. Chem.– 1993.– V. 14.– P. 1347-1363.
- 9. Різак І.М. Аb initio розрахунки електронних і коливальних спектрів сегнетоелектричних кристалів Sn<sub>2</sub>P<sub>2</sub>S<sub>6</sub> / І.М. Різак, О.І. Чобаль, В.М. Різак // Наук. вісн. Ужгород. ун-ту. Серія Фізика.– 2007.– №19. С. 26-31.

**Рецензент:** д-р техн. наук, ст. науч. сотр., гл. науч. сотр. Е. Н. Бут, ИПмаш НАН Украины, Харьков.

Поступила в редакцию 04.12.09

# Вирахування щільності фононних станів кристалів Sn<sub>2</sub>P<sub>2</sub>S(Se)<sub>6</sub> з температурної залежності теплоємності за допомогою паралельної MPI-програми

За допомогою рохробленої MPI-програми, яка базується на використанні методу регуляризації, розраховано щільність фононних станів для кристалів Sn<sub>2</sub>P<sub>2</sub>S<sub>6</sub> та Sn<sub>2</sub>P<sub>2</sub>Se<sub>6</sub> з температурної залежності теплоємності. Знайдені щільності фононних станів кристалів Sn<sub>2</sub>P<sub>2</sub>S<sub>6</sub> та Sn<sub>2</sub>P<sub>2</sub>Se<sub>6</sub> знаходяться в хорошому узгодженні з результатами дослідження методом непружного некогерентного розсіяння нейтронів.

*Ключеві слова:* халькогениди, сегнетоэлектрики, теплоемкость кристалла, кластерний метод, фазовий перехід, форма кластера, розмір кластера.

# Calculation of phonon density of states of Sn<sub>2</sub>P<sub>2</sub>S(Se)<sub>6</sub> crystal from temperature dependence of heat capacity with the help of MPI-program

Calculation of phonon density of states of Sn<sub>2</sub>P<sub>2</sub>S(Se)<sub>6</sub> crystal from temperature dependence of heat capacity using created MPI-program which is beased on the method of regularization has been realized. Found phonon density of states of crystals Sn<sub>2</sub>P<sub>2</sub>S<sub>6</sub> and Sn<sub>2</sub>P<sub>2</sub>Se<sub>6</sub> are in good agreement with the results of studies using inelastic incoherent neutron scattering.

*Keyword:* chalcogenides, ferroelectrics, thermal capacity of crystal, cluster method, phase transition, cluster form, cluster size.